PAT-NO:

JP401057685A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01057685 A

TITLE:

FORMATION OF SUPERCONDUCTING THIN FILM

PUBN-DATE:

March 3, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ONO, TOSHIYUKI KOZONO, YUZO KOMURO, MATAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP62212784

APPL-DATE:

August 28, 1987

INT-CL (IPC): H01L039/24, C04B041/80 , H01B013/00 , H01B012/06

US-CL-CURRENT: 505/741, 505/780 , 505/951

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a superconducting thin film by a process capable of preventing fluorine from being eliminated by a method wherein a thin film body to be a superconducting thin film, containing transition metal, oxygen and fluorine, is formed and then exposed to fluorine plasma to contain fluorine.

CONSTITUTION: In order to form a superconducting thin film in composition of element containing transition metal, oxygen and fluorine is contained by exposing the thin film to fluorine plasma after forming a thin film body to be said superconducting thin film. For example, a sintered target in composition of YBa<SB>3</SB>Cu<SB>9</SB>0<SB>7</SB> is mounted on a high-frequency sputtering device; a mixed gas of O<SB>2</SB> and Ar is led in holding the surface temperature of SrTiO<SB>3</SB> substrate at 200°C and a Y-Ba-Cu-O film is deposited by high-frequency glow discharge. Finally, said Y-Ba-Cu-O film is **fluorine** plasma-processed, after **annealing** process at 980°C in O<SB>2</SB> atmosphere, in a vacuum vessel held at 200°C in fluorine plasma atmosphere by leading-in mixed gas of Ar and Fe<SB>2</SB> as well as the glow discharge.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO& Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭64-57685

⑤Int Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和64年(19	89)3月3日
H 01 L 39/ C 04 B 41/		B-8728-5F				
H 01 B 13/		B-7412-4G Z-8222-5E				
// H 01 B 12/	06 ZAA	8623-5E	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

図発明の名称 超伝導薄膜の形成方法

> 願 昭62-212784 ②特

29出 顧 昭62(1987)8月28日

個発 明 者 俊之 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 大 野 究所内

個祭 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 者 裕 \equiv

> 又洋 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

@発 明 者 室 究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代 理 弁理士 小川 勝男 外2名

1. 発明の名称

超伝導奪腰の形成方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 遷移金属、酸素、およびふつ素を含む元素に より構成される超伝導薄膜の形成方法において、 前記超伝導薄膜となる薄膜体形成後にその薄膜 をふつ素プラズマ中にさらすことによりふつ素 を含有せしめることを特徴とする超伝導薄膜の 形成方法。
 - 2. 前記超伝導薄膜の構成元素として、イツトリ ウム (Y), パリウム (Ba), 銅 (Cu) を 含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項に 記載の超伝導薄膜の形成方法。
 - 3. 前記超伝導薄膜の構成元素として、ランタン (La), 銅(Cu)を含むことを特徴とする 特許請求の範囲第1項に記載の超伝導導膜の形 成方法,
 - 4. 前記ふつ素プラズマがふつ素ガス (Fs)ある いはふつ弟ガスと不活性ガスを含むガスよりな

ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記 載の超伝導薄膜の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は超伝導現象をもつ辯膜材料の形成方法 に関する.

「従来の技術」

1986年に飼、酸素を含む焼結体において高 い転移温度をもつ超伝導体が発見されて以来、さ らに高い転移温度をもつ超伝導体の探索が盛んに 行なわれている。これらの物質は銅、酸素を母体 とし、これに何えばイツトリウムや希土観元素。 アルカリ土類元素などが加わつた酸化物であるが、 尚、これにふつ素を加えることにより転移温度が 絶対温度168度(摂氏零下105度)にまで上 昇することが報告されている。高い転移温度を得 ることを目的としたこれらの材料探索はフイジカ ル レビユー レターズ (Physical Review Letters) 第58巻第24号2579ページで述 べられているように、主として焼結体により行な

(2)

(1)

われているが、将来の機能性デバイスへの応用を 考えると、上記の高い転移温度をもつ物質を溶膜 化することが重要である。

上記の超伝導体の薄膜を形成するには、例えば 酸化マグネシウム (MgO) やチタン酸ストロン チウム (SrTiОз)などの基板の上にスパツタ リング法や電子ピーム蒸着法などによつて薄膜を 形成するのが一般的であるが、超伝導特性には粗 成の制御が最も重要である。薄膜形成の際の組成 の制御は、金属元素については、スパツタリング のターゲットに用いる焼結体中の金属成分の比を「 コントロールしたり、多元森若法を用いて各々の 蒸発量によつてコントロールしたりする方法が用 いられている。また酸素およびふつ素については ターゲットや蒸着原料中に含有される上記金属の 酸化物あるいはふつ化物の量を制御することによ り、あるいは酸素についてはスパツタリング雰囲 気や麦着雰囲気中の酸素分圧をコントロールする 方法が用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

(3)

〔問題点を解決するための手段〕 ・

本発明は、このような問題に対処するために提 案されたものであり、十分なアニーリングにより 結晶性が高められた結果生ずるふつ素組成の設計 値からの減少分を、薄膜をふつ紫プラズマ雰囲気 下に所定時間さらすことによつてふつ素をとりこ み補うものである。この際、プラズマ雰囲気中に さらす時間(プラズマ処理時間)やプラズマを形 成するふつ素ガス分圧をコントロールすることに より、膜にとりこまれるふつ素量の微妙なコント ロールが可能である。また、基板を適当な温度に 加熱することにより、とりこまれるふつ素の分布 を均一にすることも可能であり、あるいはアニー リングとある程度併用することも可能である。ま た、酸素プラズマ処理と組合わせることにより、 酸素、ふつ素の組成制御を独立に行なうことがで きる。このように、プラズマ処理によつてふつ岩 の減少分を補う手段を酸素の場合のそれと独立に 得たことにより、酸素およびふつ素の欠損を気に することなくアニーリングを適切な条件で十分行

(5)

上記のような方法による超伝導薄膜の組成制御 は金属元素についは、ある程度達成されるが酸素 およびふつ素についてはこれらの成分比が金属元 素と独立に決められなかつたり、あるいは成膜中 にガスより導入せしめる場合においても、ガス分 圧による含有組成の制御は難しい。仮に、蒸発あ るいはスパツタリングしたての膜において組成制 御がうまくいつたとしても、通常このような膜は アモルフアス状態であり、このままでは良好な特 性が出ないために、900~1100℃程度の温 度によりアニーリングにより膜の結晶性を高める 必要がある。しかしながら、このアニーリングを 行なうことにより膜中の酸素、ふつ素が脱離して しまうという問題が生じる。従来、酸素の脱離を 防ぐため、あるいは酸素粗成を所定の値にするた めに、酸素雰囲気中でのアニーリングや酸素プラ ズマ処理などの方法があるが、それらとは独立に ふつ素の組成制御を行なうことが必要である。

本発明の目的は、ふつ素の脱離を防止できる超 伝導癖膜の形成方法を提供するにある。

(4)

つて結晶性を十分高めることが可能である。また、 アニーリングと上記の二種類のプラズマ処理とを 交互にくり返し行なうことによつて膜質をさらに 高めることも可能となる。

本発明に用いるプラズマ雰囲気を形成するガスとしては、ふつ素ガス単一でもよいし、ふつ素とアルゴンなどの不活性ガスとの混合ガスを用いてもよい。あるいは構成元素としてふつ素を含む適当なガスを用いることも考えられる。

(6)

表過度分布を意図的に作ることで膜あるいは焼結 体の表面側と内部とで、転移温度の異なる超伝導 材料を形成することも可能であり、ある種のスイ ッチングデバイス等への応用が考えられる。

(作用)

前記のようなふつ素プラズマ処理の方法を用いることにより、超伝導薄膜中のふつ素濃度の制御が容易になり、高品質な膜を形成することが可能になる。また従来にない超伝導薄膜材料を形成することも可能になる。

(実施例)

以下、本発明を実施例を用いて説明するが、本 発明はこれに限定されるものではない。 超伝導 幕 膜の成膜方法としてはスパツタリング法、電子 ビ ーム (蒸発) 法あるいはモレキユラ ビーム エ ピタキシ (MBE) 装置を用いた方法である。

1)高周波スパツタリング装置にイツトリウム、 パリウム、鋼、酸素からなる焼結体ターゲツトを 装着する。この焼結体ターゲツトの組成は、

YBazCueO7 となるように調整する。ターゲツトの

(7)

処理を行う. 処理時間を10分,40分,160分,320分とし、各々を試料(b),(c),(d),(e)とする. また、まつたくプラズマ処理を施さないものを試料(a)とする.

4)試料 (a) ~ (e) について四端子法により 比抵抗を測定する。比抵抗の測定は室温より被体 ヘリウム温度 (絶対温度 4.2 度) の範囲で行な う。この結果を第1図に示す。これより試料(d) すなわち160分程度プラズマ処理を施したもの はプラズマ処理を施さないものに比べて超伝導特 性が改善されていることがわかる。

なお、本発明による方法を用いれば、薄膜表面 より特定深さの領域にのみふつ素を含有せしめる ことが可能であり、転移温度の異なる二別の超伝 導薄膜層からなる積層型の超伝導薄膜を形成する ことができる。これを第2図に示す。第2図は、 基板3上に例えばイツトリウム、バリウム、銅、 酸素からなる転移温度が絶対温度90度であると ころの超伝導層2、プラズマ処理によりこれにな つ素を含有させ、転移温度が絶対温度110度で

(9)

対向位置に S r T i O a 基板を固定し、 1 × 10⁻⁶ Torr程度にまで排気した後、基板の表面温度を 2 0 0 ℃に保ちつつ、酸素 (O 2) , アルゴン (A r) の混合ガスを 5 × 1 0⁻³ Torrの圧力まで 導入する。この時のガス比は O 2 / (A r + O 2) = 0.1 となるようにする。1 3.5 6 M H z , 出力 1 0 0 W の高周波グロー放電により、 Y - B a - C u - O 膜を 1 μ m の厚みまで堆積する。このような手順による Y - B a - C u - O 膜を 5 枚作 製する。

2) 1) で作製した5枚のY-Ba-Cu-O膜を真空容器に入れ0.2気圧のO2雰囲気中で980 でに保ち、10時間アニーリングを行なう。

3) 2) でアニーリングを行つた Y - B a - C u - O 版を真空容器中に 2 0 0 ℃に保 5、アルゴンおよびふつ素の混合ガスを 2 × 1 0 ⁻² Torrの圧力まで導入する。 1 3 . 5 6 M H z , 出力 5 0 W のグロー放電により、ふつ素プラズマ雰囲気を作り、前記の Y - B a - C u - O 膜をこれにさらすことによつて Y - B a - C u - O 膜のふつ素プラズマ

あるところの超伝導層 1 を備えたものを示している。

(8)

(発明の効果)

以上述べたように、本発明による方法を用いれば超伝導薄膜中に適当量のふつ案を含有せしめることが可能であり、それにより良好な超伝導特性 を有する超伝導薄膜を得ることができる。

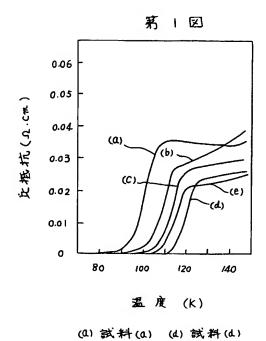
4. 図面の簡単な説明

第1図は試料(a)~(e)の比抵抗・温度特性図、第2図は積層型超伝導溶膜断面図である。 1…超伝導層、2…超伝導層、3…基板。

代理人 弁理士 小川勝男



(10)



第 2 図

- |超云草层
- 2 超伝導層
- 3基板

- (b) 試料(b) (c) 試料(c)
- (d) 試料(d)
- (e) 試料(e)